ФИЗИКА

УДК 537.311.33

Член-корреспондент АН Армянской ССР Г. М. Авакьянц

Генерационно-рекомбинационные волны в полупроводниках

(Представлено 24/1 1969)

Рассмотрим однородный полупроводник, легированный мелкими донорными примесями и глубокими акцепторными. В таком полупроводнике имеется значительная компенсация вследствие захвата электронов из зоны проводимости акцепторными уровнями.

Наличие связанного заряда как положительного, так и отрицательного создает условия для возникновения электрической неустойчивости, состоящей в колебаниях тока и напряжения, при прохождении через полупроводник постоянного тока.

Такого рода неустойчивости рассматривались в $(^{1^{-4}})$. В $(^{1^{-3}})$ авторы ограничились изучением так называемых рекомбинационных волн, разбив их на медленные и быстрые.

Нам представляется, что правильнее делить возникающие неустойчивости на катодные и анодные волны, подразумевая в первом случае волны распространяющиеся от катода к аноду, а во втором случае — бегущие в обратном направлении.

В отличие от (1-3) мы наряду с рекомбинационными процессами в полной мере учитываем и генерационные.

Проведя выкладки без каких-либо ограничений, кроме принятия условия квазинейтральности, для частоты возникающей волны и критической напряженности электрического поля в полупроводнике, с которой начинает возбуждаться эта волна, получаем следующее выражение:

$$c = \frac{1 \epsilon y}{1+y} \frac{(x+v_n)c_n - (x+v_p)c_p}{x+v_n+v_p},$$

$$\epsilon = \frac{a(y+b)(1+y)^2}{y(1+c+cy)},$$

где

$$a = a_{1}(1+c),$$

$$a_{1} = \frac{(x + v_{n} + v_{p})(x + c_{n}v_{n} + c_{p}v_{p})}{(c_{n}v_{p} - c_{p}v_{n})[c_{p}(x + v_{p}) - c_{n}(x + v_{n})]},$$

$$b = \frac{v_{n}v_{p}(1 + \beta_{n} + \beta_{p})}{(x + v_{n} + v_{p})[x + c_{n}v_{n} + c_{p}v_{p}]},$$

208

Далее

THE

$$c = \frac{(c_{n} - c_{p})}{(c_{p} - c_{n}) \times + c_{p} \vee_{p} - c_{n} \vee_{n}}.$$

$$\frac{Q}{z} = \frac{\omega}{z + v_{n} + v_{p}},$$

$$\varepsilon = \frac{\mu^{2} E_{0}^{2}}{(z + v_{n} + v_{p}) D},$$

$$L = \sqrt{\frac{D}{z + v_{n} + v_{p}}},$$

$$y = k^{2} L^{2}, \quad D = \frac{T}{e} \mu,$$

$$c_{p} = \frac{p_{0}}{p_{0} + n_{0}}, \quad c_{n} = \frac{n_{0}}{p_{0} + n_{0}},$$

$$\mu = \frac{(n_{0} + p_{0}) \mu_{n} \mu_{p}}{n_{0} \mu_{n} + p_{0} \mu_{p}},$$

$$\beta_{n} = \frac{n_{0} + n_{1}}{N(1 - f_{0})}, \quad \beta_{p} = \frac{p_{0} + p_{1}}{N f_{0}},$$

$$x = \langle \sigma_{p} v_{p} \rangle (p_{0} + p_{1}) + \langle \sigma_{n} v_{n} \rangle (n_{0} + n_{1}),$$

$$v_{p} = \langle \sigma_{p} v_{p} \rangle N f_{0}, \quad v_{n} = \langle \sigma_{n} v_{n} \rangle N (1 - f_{0}).$$

Здесь E_0 — стационарная напряженность электрического поля, p_0 и n_0 — стационарные концентрации дырок и электронов в полупроводнике, N — концентрация акцепторных уровней, f_0 — доля заряженных акцепторных уровней. T — температура в эргах, p и p_0 — сечения захвата дырок и электронов на глубокий уровень, p_0 и p_0 — тепловые скорости p и p_0 — носителей, значек p_0 — усреднение по всем скоростом, p_1 и p_0 — концентрации свободных дырок и электронов, когда уровень Ферми совпадает с глубоким уровнем, p_0 — циклическая частота, p_0 — волновое число.

Условие квазинейтральности в нашем случае имеет вид:

$$n_{0} = p_{0} - \hat{c}_{0} N_{g} + \frac{(p_{0} + \theta n_{1}) N}{p_{0} + p_{1} + \theta (n_{0} + n_{1})},$$

$$\theta = \frac{\langle \sigma_{n} v_{n} \rangle}{\langle \sigma_{p} v_{p} \rangle},$$

$$\hat{c}_{0} = \frac{N - N_{g}}{N_{g}},$$
(1')

Ng - концентрация мелких доноров.

На основании (1') можно переписать (1) еще так:

$$\Omega = -\frac{\sqrt{\epsilon y}}{1+y} \frac{x \delta_0 N_g - v_n \left[n_0 + \frac{p_0}{b} \right] - \langle \sigma_n v_n \rangle N n_1}{(p_0 + n_0) (x + v_n + v_p)}. \tag{2}$$

WALL TO SHIT WELL TO SEE

Отсюда сразу же следует интересный вывод, что катодиые волны (k < 0) могут существовать лишь при $\delta_0 > 0$.

Пусть глубокий уровень расположен вблизи потолка валентной зоны и пусть выполняются неравенства (в дальнейшем всюду считаем, что $p_0 < n_0$):

$$p_1, n_0 < N, N_g, p_1 > p_0, p_0 > \theta (n_0 + n_1), \theta \ll 1, \delta_0 \ll 1,$$

тогда условие существования катодных воли определяется неравен-

$$(N - N_g) N > n_0^2$$
 (3)

а частота их равна:

$$\omega = -k\mu E_0 \frac{p_1}{n_0} \frac{N(N - N_g) - n_0^2}{N^2}.$$
 (4)

Пусть, теперь, уровень расположен примерно посередине запрещенной зоны.

В этом случае можно принять неравенства:

$$p_0, p_1 < \theta n_0, p_0 \gg \theta n_1, \theta \ll 1,$$

тогда условие существования катодных волн принимает вид:

$$(N - N_g) p_0 > \theta n_0^2, \tag{5}$$

причем частота этих воли определяется соотношением:

$$\omega = -k\mu E_0 \frac{(N - N_g) p_0 - \theta n_0^2}{n_0 N}.$$
 (6)

Наконец, рассмотрим случай, когда уровень близок к дну зоны проводимости. Принимаем возможные в этом случае неравенства 1 и $v_n > v_p$ и получаем:

$$\omega = k\mu E_0 \frac{\left(1 + \frac{n_0}{n_0 + n_1}\right) n_1 N - \delta N_g (n_0 + n_1)}{n_0 \left[\frac{n_1}{n_0 + n_1}N + n_0 + n_1\right]},$$
(7)

Очевидно, что при $c_0 < 0$ мы имеем здесь дело только с анодными волнами (k > 0). При $c_0 > 0$ анодные волны возможны, если только числитель (7) положительный.

Существование анодных волн связано также с выполнением не-

$$\theta p_0 n_1 > n_0^2 \tag{8}$$

при $g_{n_0} > p_1$. Из (7) видно, что анодные волны могут быть как быстрые, так и медленные.

Из всех рассмотренных типов волн чисто рекомбинационную природу имеют, пожалуй, только катодные волны, возникающие при расположении глубокого уровня, примерно, в середине запрещенной зоны. Важно отметить, что условие их существования (5) никаким образом нельзя получить из приведенного (1-3) неравенства обеспе-

qивающего возможность возникновения медленных рекомбинационных волн:

$$c_{p} v_{p} > c_{n} v_{n}$$
.

Последнее ничего физически не выражает, будучи следствием неточного расчета.

Приведем еще уравнение, позволяющее найти то значение волнового числа, с которого начинается возбуждение катодных и анодных волн:

$$cy_c^3 + (2+c)y_c^2 + b(1-c)y_c - b(1-c) = 0.$$

Величины c, b были приведены выше.

Здесь у - экстремальное значение у.

Так, если уровень примыкает к потолку валентной зоны, то экстремальная частота определяется формулой:

$$\omega_{c} = \sqrt{\frac{\theta \frac{p_{1}}{p_{0}}}{\frac{p_{0}}{p_{0}}}} \sqrt{\frac{2 \frac{p_{0}^{0} N - \frac{p_{1}}{N} n_{0}^{2}}{N^{2}}} \gamma_{p}}.$$

Здесь $p_0^0 = p_1 \hat{c}_0$ — равновесная концентрация дырок.

С ростом E_0 экстремальная частота расщепляется в полосу с отношением ω_{\max} к ω_{\min} равным:

$$\frac{\omega_{\max}}{\omega_{\min}} = \sqrt{\frac{p_1}{\theta n_0}}.$$

все приведенные выше формулы применимы, если имеются нетепловые источники генерации дырок и электронов.

В последнем случае следует всюду, однако, p_1 и n_1 заменить на $p_1 + \pi$ и $n_1 + \nu$, где π и ν эквивалентные p_1 и n_1 концентрации, связанные с внешними факторами (свет, радиоционное излучение и т.д.) генерации частиц.

Институт радиофизики и электроники Академии наук Армянской ССР, Ереванский государственный университет

Հայկական ՍՍՀ ԳԱ թղթակից-անդամ Գ. Մ. ԱՎԱԿՅԱՆՑ

Գենեrացիոն-ռեկոմբինացիոն ալիքները կիսահաղուդիչներում

իրտարկված է մանը դոնորային և խոր ակցեպտորային խառնուրդներով լիգիրացված Հայանո կիսահաղորդիչ։ Ցույց է տրվել, որ այսպիսի կիսահաղորդիչով հոսանք անցկացնելու դեպ-ան կարող են առաջանալ էլնկտրական անկայունություններ, որոնք արտահայտվում են հոսանքի (արման տատանումներով (գեննրացիոն-ոնկոմբինացիոն ալիքներ)։ Ստացված են առա-ն ընդհանուր բանաձևեր կիսահաղորդիչում, որից սկսվում է հիշյալ ալիքների դեներացիան, կիկտրական հոսանքի լարվածության կրիտիկական արժեքի համար։ Հայտնաբերված է դրանդանախությունների ճշգրիտ կախումը ալիքային թվից։

ЛИТЕРАТУРА-ЧРИЧИВОПЬ В ОБЪ

¹ О. В. Константинов, В. И. Черель, ФТТ, 6, 3364, 1964. ² О. В. Константинов, В. И. Перель. В. Царенков, ФТТ, 8, 1866, 1966. ³ О. В. Константинов, В. И. Перель. В. Царенков, ФТТ, 9, 1771, 1967. Ч.Г. М. Авакьянц, Ш. Каниязов, "Известия АН Рисср", серия Физика, т. 1, № 2 (1966).